?s pn=jp 60000507 S2 1 PN="JP 60000507" ?t s2/3,ab/all

2/3,AB/1
DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat.
(c) 1999 European Patent Office. All rts. reserv.

4912405

Patent Assignee: HITACHI LTD

Author (Inventor): KUMAGAMI SHIYOUJI; NAKANIWA TOMOKO; TAKAHARA KAZUKO; NOGUCHI SEKIKEN

IPC: *G05B-023/02;

JAPIO Reference No: *090113P000083;

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date
JP 60000507 A2 850105 JP 83107741 A 830617 (BASIC)

Priority Data (No, Kind, Date): JP 83107741 A 830617

ABSTRACT

PURPOSE: To easily detect the abnormality of a plant controlling instrument by evaluating and diagnosing a simulation signal and information of process condition and confirming the matching property of a plant and its control program, and then, displaying the result through an evaluated result displaying lamp to a simulation process input.

CONSTITUTION: An operator selectively depresses simulation process input signal generating wake-up switches 15, 16, and 17 to impress a simulation process signal for evaluating processes, such as step function, impulse function, etc., upon a process. The simulation process signal is taken into a controlling computer 7 through an interface circuit and impressed upon a plant process 9. The answer signal is written in a process state information table, where the process is evaluated by a simulation evaluating program, and the evaluated result is displayed through evaluated result displaying lamps 18, 19, and 20 to simulation process input.

(1) 日本国特許庁 (JP)

切特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60-507

MInt. Cl.4 G 05 B 23/02

識別記号

庁内整理番号 M 7429-5H 砂公開 昭和60年(1985)1月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

タプロセス診断方式

20特 昭58-107741

20出 昭58(1983) 6 月17日

明 @発 者 熊耳昭二

> 日立市大みか町5丁目2番1号 株式会社日立製作所大みか工場

内

@発 明 者 中庭朋子

> 日立市大みか町5丁目2番1号 株式会社日立製作所大みか工場 内

発明の名称 プロセス診断方式

特許的水の範囲

1. プラントのプロセスと電気的に接続される入 出力装置により、プロセスの状態を取り込み、制 **剛用コンピユータのメモリ内のプロセス状態情報** テープルに沓き込むとともに、餃テープルの内容 を観み出し制剣プログラムにて演算処理し、プロ セス制御信号として出刀しプラントプロセスを制 倒するシステムにおいて、外部からの起動により 時系的変化として根膜的なプロセス状態情報を作 り出すプログラムと、実ブラントからのプロセス 状態情報が該模擬的なプロセス状態情報であるか を区別することなくこれを用い放弃し、制興情報 を作成し、ブラントを制削するプログラムと実プ ラントのプロセスからのアンサーバック信号を用 いて計画すたは診断する手段を有することにより、 **模殻信号によるプロセスの評価診断を特徴とする** プロセス診断方式。

発明の辞糾な記明

⑫発 明 者 高原和子

> 日立市大みか町5丁目2番1号 株座会社日立製作所大みか工場

70発明者 野口跡見

> 日立市大みか町5丁目2番1号 株式会社日立製作所大みか工場 内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁

目,6番地

個代 理 人 弁理士 髙橋明夫 外3名

[発明の背景]

従来のコンピユータによるプラント制御システ ムを第1凶を用いて説明する。

制御用コンピュータ1からの制御信号がプロセ ス出力委成3を介してプラントプロセス4に出力 され、プロセス状態情報が入力装置2を介して取 り込まれる。プロセスの応答性を評価する、ある いは異常を診断するには、プロセスを試験するテ スター5を専用に作成して模擬プロセス制御信号 を作り、そのアンサーバック等の応答性をみてい

この方式で評価または診断を行うと、ハードウ エア等が増えることによるコストアップ、配線を つなぎ替える必要があるための工数増加などの鮭 **悩的離点はかりでなく、コンピュータの制御特性** とプロセスのアクチユエータの総合性が十分にチ エツクできないという欠点があつた。

さらに、制御模擬信号がステップ厄答、インバ ルス応答、その他の特殊関数になると、テスター も大規模にならさるをえない久点があつた。

〔発明の目的〕

本発明の目的は、上記従来技術の欠点を軽減し 低コストかつ簡易な方法にて制御プロセスを検討 評価する手段を提案することにある。

. 〔発明の概要〕

第2図に本発明のシステムプロック図を示す。
コンソール14の模擬プロセス入力信号発生起動
スインチ15,16,17を押すことにより、制
助用コンピュータ7のプログラムにて該信号の製
磁ベース模擬信号を時系列的に発生させる。一方、
プロセス出力装置13を介して制剛信号をプラントプロセス9に出力し、プラントを制剛する。

該投資信号と、プロセス状態情報を評価診断することにより、プラントと制御プログラムの経合性を確認し、結果を模擬プロセス入力に対する評価結果表示ランプ18,19,20に表示するものである。

例えば、ステップ関数等のプロセス入力波形を ソフトプログラムにて発生させ、その模擬信号を 被制剛部に出力し、評価することができる。

第4図に制剛用コンピュータ1のメモリ割付を示す。本発明の特徴は、通常の制御システムに「プロセス状態定義プログラム」と「プロセス状態定義プログラム」と「プロセス状態定義テーブル」とさらに「シミユレーション評価プログラム」を追加していることである。

即ち、プロセスを評価するために、模楽的なプロセスの状態を作り出すべく「プロセス状態定義プログラム」があり、その演算結果が「プロセス状態定義テープル」に記述される。このテープルの顔を用いて「制御演算プログラム」が動作し、制御パラメータを決定する。

第5凶に制御演算プログラムのフローチャート を示すが、これ自体は、通常の計算制御用プログ ラムと何ら変わるところはない。

第6 凶に、本システムの制のタイムチャートを示す。 演算周期での中でまず、プロセス状態定成プログラムにより、プロセス状態の定義を行い、次に制御演算プログラムにより制御情報を決定する。 さらに反述のシミュレーション評価プログラムが起動される場合には次のタイミングで失行さ

[発明の実施例]

以下、具体的な実施例を示す。

第3図は本ンステムの評細フロックを示すものである。デイシタル入力信号はデインタル信号人力的31、アナログ入力信号はアナログ信号人力的32を通し、メモリバスを通しプロセンサ28の側側により、インターフェイス回路29、26を近、メモリ23の中のテーブルになする。ことで、メモリ23の中のテーブルを作成する。ことで、プロセス状態情報」テーブルを作成プログラムに対し、「プロセス制御情報」テーブルを作成プログラムに対し、「プロセス制御情報」テーブルを作成する。このテーブルの内容はメモリバスを通り、インターフェイス回路27、34を通りにプロセスリカ33の制御下でインタル信号出力の35大と、ファンク信号出力的36を通してプロセスを制御する。

もとより、プロセッサ28と33が向一である 場合が多いが、ここでは説明を簡単にするために 分離している。

れるのが一例である。

さて、本発明の模擬信号でプロセスを評価する 方式を詳しく述べる。

ます、オペレータは、ステップ関数、インバルス関数、その他、プロセス評価のための模擬プロセス信号をプロセスに印加するために、模擬プロセス人力信号発生起動スインチ15,16,17を選択して押す。この信号はインターフェイス回路25を通して制御用コンピュータ7に取込まれ、現6図に示す効作が行なわれる。プロセスには侵援信号が印加され、その応答信号が、「プロセス大悲情報テーブル」に書き込まれる。そこで、

「シミュレーション評価プログラム」によりプロセスが評価され、その結果が、検練プロセス人力に対する評価結果表示ランプ18.19,20に表示される。あるいは、プロセスの過程応答結果がレコーダ6に記録される。

第7回に本発明に必要な機能を有する「プロセス状態定案プログラム」のフローチャートを、

銅8凶には同じく「シユミレーション計価プロ

特開昭60-507(3)

グラム」のフローチャートを示す。

〔発明の効果〕

本発明により、プロセス入力信号を取り込むことなく、実扱と制御プログラムの整合性を容易に 確認できる。

あるいは、制御信号に対するアクチュエータの 故障等の診断が容易にできる効果がある。 符にブ ラント定検時における、プラント制例機器の経年 変化や異常を容易に高材度に検出し、交換する等 の対策を可能としている。

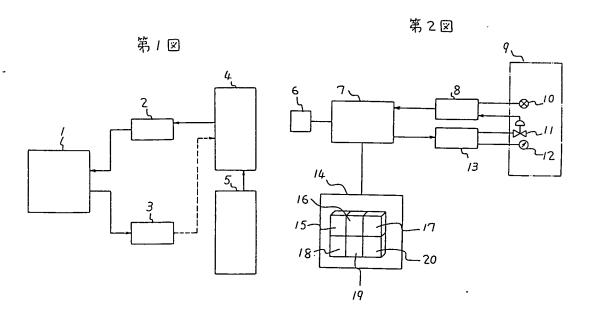
図面の簡単な説明

第1図は従来システムのプロツク図、第2図は本発明の概要プロツク図、第3図は本発明のシステムプロツク図、第4図は制御用コンピュータのメモリ割付図、第5図は制御演算プログラムのフローチャート、第6図は本システムの制配タイムチャート、第7図はプロセス状態定義プログラムのフローチャートである。

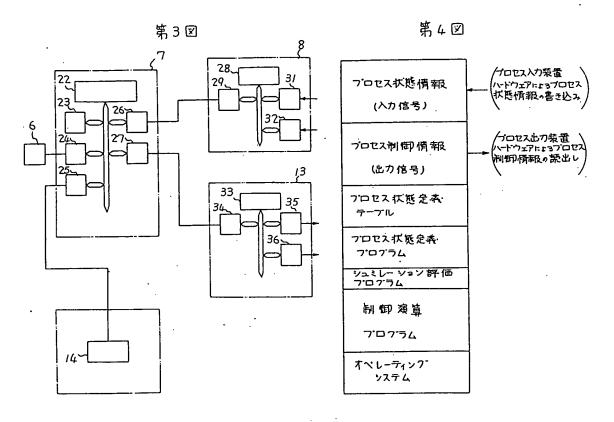
1, 7…制御用コンピュータ、2, 8…プロセス

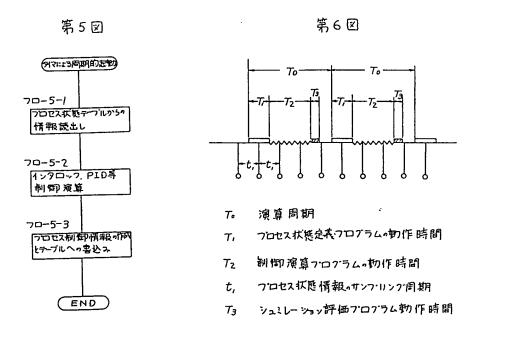
入力装度、3,13…プロセス出力装度、4,9 …プラントプロセス、5…テスター、6…レコー ダ、10…センサ、11…アクチユエータ、12 …指示計、14…コンソール、15,16,17 …模擬プロセス人力信号発生起動スインチ、18 19,20…模擬プロセス入力に対する評価結果 表示ランプ、22,28,33…プロセンサ、23 …メモリ、24,25,26,27,29,30,34 …インターフエイス回路、31…デインタル信号 入力部、32…アナログ信号入力部、35…デイ シタル信号出力部、36…アナログ信号出力部。

代理人 弁理士 高條明夫



特別昭60-507 (4)





特開昭60-507 (5)

第8図

